Express Mail Label No.EL631546883US PATENT 36856.390

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

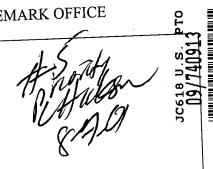
Masaya WAJIMA et al.

Serial No.: Currently unknown

Filing Date: Concurrently herewith

For: PIEZOELECTRIC RESONATOR AND

PIEZOELECTRIC OSCILLATOR



TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENTS

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS

Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Enclosed herewith is a certified copy of each of Japanese Patent Application No. 11-361546 filed December 20, 1999, from which priority is claimed under 35 U.S.C. 119 and Rule 55b. Acknowledgement of the priority document is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Respectfully submitted,

Date: December 20, 2000

Christopher A. Bennett Attorney for Applicant(s)

Reg. No. 46,710

KEATING & BENNETT LLP 10400 Eaton Place, Suite 312 Fairfax, VA 22030 (703) 385-5200

日本国特許庁 PATENT OFFICE

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年12月20日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第361546号

出 願 人 Applicant (s):

株式会社村田製作所

2000年10月 6日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office





特平11-361546

【書類名】

特許願

【整理番号】

DP990201

【提出日】

平成11年12月20日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H03H 9/02

【発明者】

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

輪島 正哉

【発明者】

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

小谷 謙一

【特許出願人】

【識別番号】

000006231

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

【氏名又は名称】

株式会社 村田製作所

【代理人】

【識別番号】

100086597

【弁理士】

【氏名又は名称】

宮▼崎▲ 主税

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

004776

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 圧電共振子及び圧電発振子

【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電共振素子と、

前記圧電共振素子の上下に積層された第1,第2の外装基板とを備え、

第1,第2の外装基板が少なくとも一層の内部電極を有する多層基板であることを特徴とする、圧電共振子。

【請求項2】 前記第1,第2の外装基板が、基板材料層を介して配置された第1,第2の内部電極をそれぞれ有し、該外装基板においてコンデンサが構成されている、請求項1に記載の圧電共振子。

【請求項3】 第1, 第2の外装基板が、同一高さ位置に形成された一対の 第1, 第2の内部電極と、

第1,第2の内部電極と基板材料層を介して配置された第3の内部電極とを有し、第1,第3の内部電極間及び第2,第3の内部電極間にそれぞれコンデンサ が構成されている、請求項1に記載の圧電共振子。

【請求項4】 前記第1,第2の外装基板の各第1の内部電極がそれぞれ第 1,第2の電位に、第1,第2の外装基板の各第2の電極がアース電位に接続さ れている、請求項2に記載の圧電共振子。

【請求項5】 前記第1,第2の外装基板が、液相焼結する第1の基板材料層と、第1のセラミック材料層の焼成温度では焼成しない第2の基板材料層とを有する、請求項1~4のいずれかに記載の圧電共振子。

【請求項6】 板状の圧電共振素子と、

前記圧電共振素子の上下に積層されており、圧電共振素子に接続される三端子型のコンデンサを構成する第1,第2の外装基板とを備える負荷容量内蔵型の圧電発振子であって、

前記第1,第2の外装基板が、少なくとも一層の内部電極を有する、多層基板であることを特徴とする圧電発振子。

【請求項7】 前記圧電共振素子と、第1,第2の外装基板とを積層してなる積層体の外表面に形成された入力電極、出力電極及びアース電極をさらに備え

、第1,第2の外装基板で構成される前記三端子型コンデンサが入力電極、出力 電極及びアース電極に接続されている、請求項6に記載の圧電発振子。

【請求項8】 前記第1,第2の外装基板において、同一高さ位置に形成された第1,第2の内部電極と、第1,第2の内部電極と基板材料層を介して配置された第3の内部電極とが形成されており、

第1,第2の内部電極がそれぞれ入力電極及び出力電極に接続されており、第 3の内部電極がアース電極に接続されている、請求項7に記載の圧電発振子。

【請求項9】 前記第1の外装基板に、入力電極に接続された第1の内部電極と、第1の内部電極と基板材料層を介して積層されており、かつアース電極に接続された第2の内部電極とが形成されており、

前記第2の外装基板に、出力電極に接続された第3の内部電極と、第3の内部 電極と基板材料層を介して配置されており、かつアース電極に接続された第4の 内部電極とが形成されている、請求項7に記載の圧電発振子。

【請求項10】 上方の外装基板の上面に電極が形成されていない、請求項6~9のいずれかに記載の圧電発振子。

【請求項11】 前記第1,第2の外装基板が液相焼結する第1の基板材料層と、第1のセラミック材料層の焼成温度では焼成しない第2の基板材料層とを有する、請求項6~10のいずれかに記載の圧電発振子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、圧電共振素子の上下に外装基板が積層されている構造を有する圧電 共振子及び圧電発振子に関し、例えばマイクロコンピューターのクロック信号発 生用発振子として用いられる、圧電共振子及び圧電発振子に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来、圧電共振素子にコンデンサを複合させてなる圧電共振子や負荷容量内蔵型の圧電発振子が種々提案されている。

[0003]

例えば、特許第2666295号特許掲載公報には、図9(a)及び(b)に示す圧電部品が開示されている。この圧電部品101では、板状の圧電共振素子102の上下に外装基板103,104が積層されている。圧電共振素子102は、エネルギー閉じ込め型の圧電共振子であり、圧電板105と、圧電板105を介して表裏対向された励振電極106,107とを有する。圧電板105と外装基板103,104との積層体の一方端面に励振電極106が引き出されている。該端面に、外部電極108が形成されている。また、励振電極107は、上記端面とは反対側の端面に引き出されており、該端面に形成された外部電極109に電気的に接続されている。

[0004]

外部電極108,109は、上記積層体の端面だけでなく、上面、一対の側面 及び下面に至るように形成されている。また、上記積層体の中央において、上面 、一対の側面及び下面を巻回するように、外部電極110が形成されている。

[0005]

圧電部品101では、上記外部電極108,110間及び外部電極109,1 10間で、それぞれ、コンデンサが構成されている。

また、上記のように上下の外装基板103,104を利用することにより、大きな容量のコンデンサを構成し得るとされている。

[0006]

また、特許第2839092号掲載公報、特開平4-192709号公報、実開平5-18120号公報などには、コンデンサを構成し得るパッケージ基板上に圧電共振素子を接合し、圧電共振素子を囲繞するキャップ材を接合してなるキャップ付の圧電部品が開示されている。

[0007]

これらのキャップ付圧電部品では、圧電共振素子が搭載されるパッケージ基板 が多層基板からなり、該多層基板においてコンデンサが構成されている。すなわ ち、パッケージ基板にコンデンサを構成することにより、コンデンサと圧電共振 素子とを組み合わせてなる圧電部品の小型化が図られている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

特許第2666295号特許掲載公報に記載の圧電部品101では、上記のように圧電共振素子102の上下に積層された外装基板103,104を利用して圧電共振素子に接続されるコンデンサが構成されている。従って、低背化が可能な圧電部品が構成される。

[0009]

しかしながら、大きな容量のコンデンサを構成する場合には、外装基板の10 /3,104として、高誘電率のセラミック基板を用いる必要がある。ところが、 高誘電率のセラミック基板では、抗折強度が低く、薄肉化が困難である。従って 、外装基板103,104の厚みをある程度大きくせざるをえず、高容量化の妨 げとなっていた。

[0010]

また、圧電共振素子102の上下に高誘電率のセラミック基板からなる外装基板103,104を積層した構造を得ようとする場合、その積層体を粘着シートに固定した後、切断が行われる。上記高誘電率のセラミック基板は、加工性が十分でないので、切断に際しチッピングが生じがちであるという問題があった。

[0011]

すなわち、圧電部品101のように、圧電共振素子102の上下に外装基板103,104を積層してなる構造では、上下の外装基板103,104の一方は、加工性に優れた低誘電率の誘電体セラミック基板により構成しなければならなかった。そのため、高容量化に限界があった。

[0012]

他方、前述した、キャップ付圧電部品では、金属キャップなどのキャップがパッケージ基板の上面に接合されている。従って、パッケージ基板はキャップより大きな平面形状を有するので、小型化が困難であった。加えて、キャップにおいてコンデンサを構成することができず、パッケージ基板においてのみコンデンサが構成されている。従って、大きな静電容量のコンデンサを構成することが困難であった。また、パッケージ基板においてのみコンデンサを構成する必要があるため、その点においてもパッケージ基板の寸法が大型にならざるを得なかった。

[0013]

本発明の目的は、上述した従来技術の欠点を解消し、圧電共振素子の上下に外 装基板が積層されている構造を有する圧電共振子であって、小型化及び低背化が 可能であり、大きな静電容量のコンデンサを構成することができる、圧電共振子 を提供することにある。

[0014]

本発明の他の目的は、圧電共振素子に三端子型コンデンサが接続されている負荷容量内蔵型圧電発振子であって、小型化及び低背化が可能であり、大きな静電容量を構成し得る圧電発振子を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】

本願の第1の発明は、圧電共振素子と、前記圧電共振素子の上下に積層された 第1,第2の外装基板とを備え、第1,第2の外装基板が少なくとも一層の内部 電極を有する多層基板であることを特徴とする。

[0016]

第1の発明の特定の局面では、前記第1,第2の外装基板が、基板材料層を介して配置された第1,第2の内部電極をそれぞれ有し、該外装基板においてコンデンサが構成されている。

[0017]

第1の発明の他の特定の局面では、第1,第2の外装基板が、同一高さ位置に 形成された一対の第1,第2の内部電極と、第1,第2の内部電極と基板材料層 を介して配置された第3の内部電極とを有し、第1,第3の内部電極間及び第2 ,第3の内部電極間にそれぞれコンデンサが構成されている。

[0018]

第1の発明のさらに特定の局面では、前記第1,第2の外装基板の各第1の内部電極がそれぞれ第1,第2の電位に、第1,第2の外装基板の各第2の電極がアース電位に接続されている。

[0019]

第1の発明のさらに別の特定の局面では、前記第1, 第2の外装基板が、液相

特平11-361546

焼結する第1の基板材料層と、第1のセラミック材料層の焼成温度では焼成しない第2の基板材料層とを有する。

[0020]

本願の第2の発明は、板状の圧電共振素子と、前記圧電共振素子の上下に積層 されており、圧電共振素子に接続される三端子型のコンデンサを構成する第1, 第2の外装基板とを備える負荷容量内蔵型の圧電発振子であって、前記第1,第 2の外装基板が、少なくとも一層の内部電極を有する多層基板からなることを特 徴とする。

[0021]

第2の発明に係る圧電発振子の特定の局面では、前記圧電共振素子と、第1, 第2の外装基板とを積層してなる積層体の外表面に形成された入力電極、出力電 極及びアース電極がさらに備えられ、第1,第2の外装基板で構成される前記三 端子型コンデンサが入力電極、出力電極及びアース電極に接続されている。

[0022]

第2の発明に係る圧電発振子の他の特定の局面では、前記第1,第2の外装基板において、同一高さ位置に形成された第1,第2の内部電極と、第1,第2の内部電極と基板材料層を介して配置された第3の内部電極とが形成されており、第1,第2の内部電極がそれぞれ入力電極及び出力電極に接続されており、第3の内部電極がアース電極に接続されている。

[0023]

第2の発明に係る圧電発振子のさらに限定的な局面では、前記第1の外装基板に、入力電極に接続された第1の内部電極と、第1の内部電極と基板材料層を介して積層されており、かつアース電極に接続された第2の内部電極とが形成されており、前記第2の外装基板に、出力電極に接続された第3の内部電極と、第3の内部電極と基板材料層を介して配置されており、かつアース電極に接続された第4の内部電極とが形成されている。

[0024]

第2の発明に係る圧電発振子においては、好ましくは、上方の外装基板の上面 には電極が形成されていない。すなわち、上記入力電極、出力電極及びアース電 極は、圧電発振子の上面には至らないように形成されてる。

[0025]

第2の発明に係る圧電発振子の特定の局面では、前記第1,第2の外装基板が 液相焼結する第1の基板材料層と、第1のセラミック材料層の焼成温度では焼成 しない第2の基板材料層とを有する。

[0026]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しつつ、本発明の具体的な実施例を説明することにより、本 発明を明らかにする。

[0027]

図1 (a) 及び(b) は、本発明の一実施例に係る負荷容量内蔵型圧電発振子 を示す断面図及び外観斜視図である。

圧電発振子1は、板状の圧電共振素子2と、圧電共振素子2の上下に積層された第1,第2の外装基板3,4とを有する。

[0028]

図2に分解斜視図で示されているように、圧電共振素子2は、矩形板上の圧電板5を用いて構成されている。圧電板5の上面には励振電極6が、下面には励振電極7が形成されている(図1(a))。励振電極6,7は、圧電板5の中央において圧電板5を介して対向されており、エネルギー閉じ込め型の圧電共振部を構成している。上記圧電板5は、チタン酸ジルコン酸鉛系セラミックスのような圧電セラミックスあるいは圧電単結晶を用いて構成されている。本実施例では、チタン酸ジルコン酸鉛系セラミックスにより圧電板5が構成されており、厚み方向に分極処理されている。従って、圧電共振素子2では、厚み縦振動モードを利用したエネルギー閉じ込め型の圧電共振部が構成されている。

[0029]

励振電極6は、圧電共振子2及び外装基板3,4が積層されている積層体の一方端面に引き出されており、励振電極7は他方端面に引き出されている。また、励振電極6は、接続電極6aに連ねられている。接続電極6aは、圧電板5の上面において、圧電板5の両側縁に至るように形成されている。なお、側縁とは、

上記両端面を結ぶ方向に延ばされている圧電板5の外縁をいうものとする。特に 図示はされていないが、励振電極7もまた、接続電極に接続されており、該接続 電極が圧電板5の下面において両側縁に至るように形成されている。

[0030]

他方、外装基板3,4は、それぞれ、多層基板を用いて構成されている。本実施例では、外装基板3内には、同一高さ位置に第1,第2の内部電極8,9が形成されている。第1,第2の内部電極8,9と基板材料層を介して、特に本実施例では重なり合うように、上方に第3の内部電極10が配置されている。なお、第3の内部電極10は、第1,第2の内部電極と厚み方向において重なり合っていなくてもよい。

[0031]

図3に分解斜視図で示すように、第1,第2の内部電極8,9は、上記積層体の側面に至る引き出し部8a,9aを有する。また、第3の内部電極10は、積層体の側面に引き出されている引き出し部10aを有する。

[0032]

また、図1に示すように、外装基板3は、圧電共振素子2に積層される側の主面に凹部3 a を有する。凹部3 a は、圧電共振素子の共振部の振動を妨げないための空間を形成するために設けられている。

[0033]

上記多層基板3は、図3に示すように、複数の基板材料層3b~3eを上記内 部電極8~10を介して積層し、一体焼成することにより得られる。すなわち、 従来より周知のセラミック多層基板の製造方法に従って容易に得ることができる

[0034]

第2の外装基板4についても第1の外装基板3と同様に構成されている。すなわち、第2の外装基板4は、第1,第2の内部電極8A,9A及び第3の内部電極10Aを有し、かつ圧電共振素子2側の主面に凹部4aが形成されている。

[0035]

なお、本実施例では、内部電極8,9,8A,9Aに比べて、アース電位に接

特平11-361546

続される内部電極10,10Aが、圧電共振素子2側に配置されている。すなわち、圧電共振素子2が内部電極10,10Aに挟まれている。

[0036]

上記外装基板3,4を圧電共振素子2に積層した後、表面に入力電極11、出力電極12及びアース電極13が外部電極として形成される。入力電極11、出力12、アース電極13は、導電性材料を蒸着、メッキもしくはスパッタリングすることによりあるいは導電ペーストの塗布・硬化により形成され得る。

[0037]

本実施例では、上記入力電極11、出力電極12及びアース電極13が外部との接続端子とされている三端子型の圧電発振子が構成されている。すなわち、第1の内部電極8,8Aは、上記積層体の側面において、入力電極11に電極的に接続されている。また、第2の内部電極9,9Aは、積層体の側面において、出力電極12に電気的に接続されている。さらに、第3の内部電極10,10Aは、積層体の側面においてアース電極13に電気的に接続されている。

[0038]

また、圧電共振素子2の励振電極6が入力電極11に、励振電極7が出力電極12に電気的に接続されている。従って、入力電極11とアース電極13との間には、第1の内部電極8と第3の内部電極10とで構成されるコンデンサと、第1の内部電極8Aと第3の内部電極10Aとで構成されるコンデンサとが並列に接続されている。また、出力電極12とアース電極13との間には、第2の内部電極9と第3の内部電極10とで構成されるコンデンサ及び第2の内部電極9Aと第3の内部電極10Aとで構成されるコンデンサとが並列に接続されている。

[0039]

よって、第1, 第2の外装基板3, 4が多層基板で構成されており、かつ各外 装基板3, 4において、上記コンデンサが構成されているので、大きな静電容量 を有する負荷容量内蔵型の圧電発振子1が構成される。

[0040]

しかも、圧電発振子1では、板状の圧電共振素子2に、平板状の外装基板3, 4が上下に積層されている構造を有し、入力電極11、出力電極12及びアース 電極13が、それぞれ、上下対称に構成されいているので、圧電発振子1は方向性を有しない。従って、圧電発振子1をプリント回路基板などに容易に表面実装することができる。

[0041]

また、板状の圧電共振素子2の上下に板状の外装基板3,4を積層した構造を 有するものであるため、キャップ付圧電発振子に比べて低背化が容易であり、か つ小型化も進めることができる。

[0042]

さらに、外装基板3,4内に少なくとも一層の内部電極を形成してコンデンサが構成されているので、大きな容量のコンデンサを容易に構成することができる。従って、外装基板3,4を構成する材料として、アルミナやチタン酸マグネシウムなどの低誘電率のセラミックスを用いることができる。よって、高誘電率であるが、加工性の低い誘電体材料を用いる必要がないため、加工性においても優れている。すなわち、マザーの積層体から個々の容量内蔵型圧電発振子を切り出す場合のチッピング等が生じ難い。

[0043]

例えば、2. 5×2 . 0 mmの平面形状を有するチップ型圧電発振子1を構成した場合、外装基板3, 4 の、比誘電率が2 0 程度のチタン酸マグネシウム系セラミックスを用いて構成した場合であっても、内部電極間のセラミック層の厚みを $7 \mu \text{ m程度とした場合}$ 、電極間の重なり面積を0. 80 mm^2 とした場合、一層で約20 p Fの静電容量を得ることができる。

[0044]

これに対して、従来の図9に示した圧電部品においては、比誘電率 $\varepsilon=200$ 0程度の高誘電率のチタン酸バリウム系セラミックスを用いて外装基板を構成した場合であっても、内部電極間で構成される静電容量は、同じ寸法の圧電部品を構成した場合、15p F程度が限界であった。すなわち、前述したように、高誘電率のセラミックスを用いた場合、加工上の理由により一方の外装基板にしか高誘電率セラミックスを用いることができなかった。従って、上記のように同じ寸法では、従来の圧電部品では、本実施例の圧電発振子1に比べて大きな静電容量

を得ることはできない。

[0045]

なお、本実施例において、上記内部電極8~10,8A~10Aは、外装基板3,4を構成するセラミック材料と同時焼成されるが、入力電極11、出力電極12及びアース電極13については、積層体上に導電ペーストを塗布した後セラミックスと同時焼成してもよく、あるいは積層体を得た後に、入力電極11,出力12及びアース電極13を別途形成してもよい。

[0046]

また、本実施例では、上記のように、比誘電率が低いセラミック材料を用いて外装基板3,4を構成した場合においても、大きな静電容量を得ることができる。従って、抗折強度が高く、チッピング等が生じ難いセラミック材料を用いて外装基板3,4を構成することができる。よって、外装基板3,4の薄型化が可能であり、それによって、負荷容量内蔵型圧電発振子の薄型化及び高容量化を実現することが可能となる。

[0047]

加えて、上記内部電極 $8\sim10$, $8A\sim10$ Aが埋設されているので、該内部電極の存在によっても、外装基板 3, 4 の機械的強度が高められ、それによっても薄型化を進めることができる。

[0048]

なお、本実施例の圧電発振子1において、入出力電極11,12やアース電極13と接続されていないダミーの内部電極をさらに埋設してもよく、それによって外装基板3,4の機械的強度をより一層高めてもよい。

[0049]

加えて、前述した従来例では、外装基板に反りが生じ易く、加工時にワレやカケの原因となっていたが、本実施例においては、上記内部電極8~10及び8A~10Aの配置を工夫することにより基板の反りを緩和することもできる。すなわち、内部電極がセラミック層を介して外部電極と対向されるように内部電極を配置すれば、基板の反りを抑制することができる。

[0050]

第1の実施例に係る圧電発振子1では、外装基板3,4のいずれにおいても、入力電極11-アース電極13間に接続されるコンデンサ及び出力電極12-アース電極13間に接続されるコンデンサが構成されている。従って、いずれか一方の多層基板において、入出力電極11,12及びアース電極13と内部電極との接続不良が生じたとしても、他方の外装基板における電気的接続構造が確保されている限り、必ず入力電極11-アース電極13間及び出力電極12-アース電極13間にそれぞれコンデンサが接続される。従って、上記のような一方の外装基板3または4における故障が生じていたとしても、発振停止などの重大な事故に至る可能性を著しく低減することができる。

[0051]

なお、第1の実施例においては、外装基板3,4における内部電極構造は同一とされていたが、外装基板3と外装基板4とで、内部電極積層数、内部電極間のセラミック層の厚み等を適宜異ならせてもよい。

[0052]

また、第1の実施例では、内部電極間に挟まれて静電容量が取り出されるセラミック層は1層であったが、3以上の内部電極を積層し、2以上のセラミック層に基づいて静電容量を取り出してもよい。

[0053]

図4及び図5は、第1の実施例の圧電発振子の変形例を示す各斜視図である。 図4に示す変形例に係る圧電発振子21では、入力電極11、出力電極12及び アース電極13が、それぞれ、外装基板3、圧電共振素子2及び外装基板4から なる積層体の上面、一対の側面及び下面を巻回するように構成されている。この ように、外部電極としての入出力電極11,12及びアース電極13は、上記積 層体の周囲を巻回するように形成されていてもよい。

[0054]

また、図5に示す圧電発振子22のように、入出力電極11,12及びアース電極13が、上記積層体の上面には至らないように形成してもよい。なお、図5では明瞭ではないが、入力電極11、出力電極12及びアース電極13は、上記積層体の一対の側面及び下面に至るように形成されている。このように、積層体

の上面に電極が形成されないように、入力電極11、出力電極12及びアース電極13を形成した場合、上面に電極を有しない構造の圧電発振子を提供することができる。

[0055]

従って、圧電発振子1をプリント回路基板などに実装した場合、圧電発振子1 の上方に他の電子部品を配置することができると共に、他の電子部品との短絡の 発生を防止することができる。

[0056]

図4及び図5に示した変形例から明らかなように、本実施例の圧電発振子1では、外装基板3,4内で容量が構成されているので、外表面に形成される入出力電極11,12及びアース電極13の形状については種々変更し得る。

[0057]

図6(a)及び(b)は、それぞれ、本発明の第2の実施例に係る圧電発振子における第1,第2の外装基板の構造を説明するための分解斜視図である。図6(a)及び(b)には、第1の実施例において示した図3の上方部分及び下方部分に相当する図である。

[0058]

第2の実施例では、図6(a)に示すように、第1の外装基板23において、 第1の内部電極24及び第2の内部電極25がセラミック層26を介して積層されている。なお、27,28,29は、それぞれ、セラミック層を示す。また、 11~13は、それぞれ、入力電極、出力電極及びアース電極を示す。

[0059]

本実施例では、第1の内部電極24が、引き出し部24aを有し、引き出し部24aは、上述した積層体の側面に引き出されている。従って、第1の内部電極24は、入力電極11の外装基板の側面部分(図6では示されていないが、第1の実施例と同様に構成されている。)に電気的に接続されている。

[0060]

また、第2の内部電極25は、基板材料層としてのセラミック層26を介して 内部電極24に重なり合うように配置されている。第2の内部電極25は引き出 し部25aを有する。引き出し部25aは上述した積層体の側面中央に引き出されており、アース電極13の外装基板の側面部分(図6では示されていないが、第1の実施例と同様に構成されている。)に電気的に接続されている。従って、第1の外装基板23においては、入力電極11とアース電極13との間に、第1,第2の内部電極24,25で構成されるコンデンサが接続される。なお、第1,第2の内部電極24,25は必ずしも厚み方向に重なり合うように構成されていなくてもよい。

[0061]

他方、図6(b)に示すように、第2の外装基板31では、第3の内部電極32と、第4の内部電極33とがセラミック層34を介して積層されている。この第3の内部電極32は、引き出し部32aは、上記積層体の側面において、一方端面近傍に引き出されており、出力電極12に電気的に接続される。また、第4の内部電極33は、引き出し部33aを有し、引き出し部33aは、側面中央に引き出されており、アース電極13に電気的に接続される。

[0062]

従って、第2の外装基板31においては、出力電極12とアース電極13との間に接続されるコンデンサが構成されている。なお、第3,第4の内部電極32,33は必ずしも厚み方向に重なり合うように構成されていなくてもよい。

[0063]

第2の実施例では、第1の外装基板23において、入力電極11とアース電極13との間に接続されるコンデンサが構成され、第2の外装基板31において、出力電極12とアース電極13とに接続されるコンデンサが構成される。このように、第1,第2の外装基板23,31に、振り分けてコンデンサを構成してもよい。この場合には、各外装基板23,31において、図6から明らかなように、ほぼ全面に渡る面積の内部電極24,25,32,33を形成することができるため、より大きな静電容量を形成することができる。

[0064]

なお、第2の実施例においても、上記第1,第2の内部電極24,25及び第

3, 第4の内部電極32, 33の積層数をさらに高め、より大きな静電容量を得てもよい。

[0065]

第2の実施例に係る圧電共振子は、上記外装基板23,31が設けられている ことを除いては、第1の実施例の圧電発振子1と同様に構成されている。

従って、第1の実施例の圧電発振子と同様に、低背化及び小型化が可能であり、かつ大きな静電容量を内蔵させてなる負荷容量内蔵型圧電発振子を提供することができる。

[0066]

なお、第2の実施例の圧電発振子は、第1の発明の実施例にも相当する。すなわち、上記第3,第4の内部電極32,33は、第1の発明における第1,第2の内部電極にも該当する。

[0067]

図7は、本発明の第3の実施例に係る圧電発振子を説明するための分解斜視図である。

図7は、第3の実施例の圧電発振子における下方の外装基板の構造を示す分解 斜視図である。なお、第3の実施例に係る圧電発振子は、外装基板が異なること を除いては、第1の実施例と同様に構成されている。

[0068]

図7は、下方の外装基板を示す分解斜視図であり、第1の実施例と同様に、第1の内部電極8Aと、第2の内部電極9Aとが同一高さ位置に形成されている。また、内部電極8A、9Aとセラミック層を介して重なり合うように第3の内部電極10Aが、形成されている。これらの内部電極8A~10A及び入力電極11、出力電極12及びアース電極13は、第1の実施例の場合と同様に構成されている。異なるところは、外装基板41を構成する基板材料層にある。

[0069]

すなわち、外装基板41では、液相焼結するセラミック材料からなる第1の基板材料層42と、第1の基板材料層42が焼結する温度では焼結しない材料からなる第2の基板材料層43とが交互に積層されている。

[0070]

上記液相焼結する第 1 の基板材料層としては、例えばガラスあるいはガラスセラミックを用いて構成することができる。より具体的には、アノーサイト系結晶化ガラス、フォルステライト系結晶化ガラス、コージェライト系結晶化ガラスもしくはセルシアン系結晶化ガラスなどの結晶化ガラス;または $SiO_2-MgO-A1_2O_3$ 系、 $SiO_2-A1_2O_3$ 、 $SiO_2-A1_2O_3$ - CaO系、 SiO_2 - $A1_2O_3$ - BaO系もしくは SiO_2 - CaO系などの非結晶化ガラスなどにより構成することができる。

[0071]

上記第1 の基板材料層の焼結温度では焼結しない第2 の基板材料層は、高融点の無機固体粉末を用いて構成することができる。このような無機固体粉末の例としては、 $A1_2O_3$ 、 $BaTiO_3$ 、 ZrO_2 、 Δ ライトあるいはこれらの混合物を挙げることができる。

[0072]

もっとも、上記液相焼結する第1の基板材料層よりも十分に軟化点が高く、液 相焼結材料層の焼結温度で焼結しない限り、上記無機固体粉末だけでなく、ガラ ス状材料も使用することができる。

[0073]

上記のように、第3の実施例では、第1の基板材料層42と第2の基板材料層43とが交互に積層されており、上記第1の基板材料層が、通常800~1000℃程度で焼成される。この場合、第2の基板材料層は焼結しないので、第1の材料層を構成している材料が第2の基板材料層に浸透し、第2の基板材料層を構成する無機固体粉末などが未焼成のまま、一体の多層基板として完成される。従って、第1の基板材料層の焼成時の収縮が、第2の基板材料層によって拘束されることになるため、多層基板の主表面と平行な面における焼成時の収縮がほとんどなくなり、多層基板の寸法精度を飛躍的に高めることができる。

[0074]

なお、本実施例では、上記第2の基板材料層が第1の基板材料層の焼成時の収縮を拘束するために、第1の基板材料層42と第2の基板材料層43とが交互に

積層されているが、必ずしも両者が交互に積層される必要はない。また、本実施例では、内部電極8A,9Aと内部電極10Aとの間に第1の基板材料層が配置されて、第1の基板材料層により静電容量が構成されていたが、第2の基板材料層により静電容量を構成してもよい。

[0075]

図7では、下方の外装基板41のみを示したが、上方に配置される第1の外装 基板も同様に構成されている。

従って、第3の実施例に係る圧電発振子では、上記のように外装基板が高精度に形成される。しかも、上記のような第1,第2の基板材料層が積層されている構造とすることにより、外装基板の強度も高められる。例えば、従来のチタン酸バリウム系セラミックスを用いた外装基板及び低誘電率のチタン酸マグネシウム系セラミックスを用いた誘電体基板は、それぞれ、抗折強度が800~1000kg/cm²及び1000~1500kg/cm²程度であるのに対し、上記第1,第2の基板材料層を交互に積層してなる外装基板41では、同じ厚みの場合、抗折強度は2000kg/cm²以上と高くなる。従って、精度及び強度に優れた外装基板を構成することができ、それによって外装基板の厚みを薄くし得るので、より一層圧電発振子の小型化及び低背化を進めることができる。

[0076]

また、上記第1,第2の基板材料層を積層してなる外装基板41では、焼成温度が800~1000℃程度であるため、従来の誘電体セラミック基板の焼成温度である1200~1300℃に比べて低く、従って、焼成コスト、ひいては圧電発振子の製造コストを低減することができる。

[0077]

なお、第3の実施例では、複数の第1の材料層42及び第2の材料層43が交互に積層されていたが、第1,第2の材料層は少なくとも一層存在すればよい。例えば、図8(a)に示すように、外装基板41Aにおいて、内部電極8A,9 Aと内部電極10Aに挟まれる層として単一の第1の基板材料層42を配置し、その上下に第2の基板材料層43が配置されてもよい。

[0078]

逆に、図8(b)に示すように、内部電極8A,9Aと内部電極10Aとの間に第2の基板材料層43を配置し、その上下に第1の基板材料層42が配置されてもよい。

[0079]

さらに、図8(c)に示すように、内部電極8A,9Aと内部電極10Aとの間に第2の材料層43が配置され、内部電極10A上に、さらにもう一組の内部電極8A,9Aが配置され、その間に第2の材料層43が配置され、全体の上下に第1の材料層42,42が積層されてもよい。

また、図8(d)に示すように、図8(a)に示した外装基板において、さらにその最上部及び最下部に、第1の基板材料層42,42を積層してもよい。

[0080]

なお、内部電極8A,9A,10Aは、外装基板を構成する第1,第2の基板 材料層42,43と同時焼成されるが、第1の実施例と同様に外部電極としての 入出力電極やアース電極については外装基板41と同時焼成されてもよく、ある いは焼成された外装基板を圧電共振素子に積層した後に形成されてもよい。

[0081]

なお、上記第1~第3の実施例では、三端子型コンデンサが圧電共振素子に一体化された負荷容量内蔵型圧電発振子を示したが、本発明は、圧電共振素子にコンデンサが一体化される圧電共振子に一般的に適用することができる。

[0082]

【発明の効果】

本願の第1の発明によれば、圧電共振素子の上下に第1,第2の外装基板が積層された構造において、第1,第2の外装基板が少なくとも一層の内部電極を有する多層基板により構成されている。従って、上下に配置された第1,第2の外装基板のいずれにおいてもコンデンサを構成することができるので、大きな静電容量のコンデンサを内蔵させた圧電共振子を提供することができる。また、第1,第2の外装基板のそれぞれにおいてコンデンサを構成し得るので、第1,第2の外装基板の厚みを薄くすることができ、それによって圧電共振子の薄型化及び小型化を進めることができる。

[0083]

また、第1,第2の外装基板において、多層基板を用いてコンデンサを構成するものであるため、大きな静電容量を得ることができ、低誘電率の誘電体基板を用いることができる。従って、抗折強度などの機械的強度に優れた外装基板を構成することができる。

[0084]

第1,第2の外装基板が、基板材料層を介して配置された第1,第2の内部電極をそれぞれ有し、該外装基板においてコンデンサが構成されている場合には、第1,第2の内部電極の数を調整することにより、大きな静電容量のコンデンサを構成することができる。

[0085]

第1,第2の外部電極が同一高さ位置に形成された一対の第1,第2の外部電極と、第1,第2の内部電極と基板材料層を介して配置された第3の内部電極とを有し、第1,第3の内部電極間及び第2,第3の内部電極間にそれぞれコンデンサが構成されている場合には、第1の外装基板及び第2の外装基板のいずれにおいてもコンデンサが構成される。従って、一方の外装基板において電気的接続不良が生じたとしても、確実に2個のコンデンサを動作させることができる。

[0086]

第1、第2の外装基板の各第1の内部電極が第1,第2の電位にそれぞれ接続されており、第1,第2の外装基板の第2の内部電極がアース電位に接続されている場合には、第1の外装基板で第1の電位とアース電位との間に接続されたコンデンサが、第2の外装基板において第2の電位とアース電極との間に接続されたコンデンサをそれぞれ構成することができる。従って、第1,第2の外装基板において、それぞれ、第1の内部電極及び第2の内部電極を大きな面積に構成することができる。ので、静電容量の大きなコンデンサを各外装基板に構成することができる。

[0087]

第1,第2の外部電極が液相焼結する第1の基板材料層と第1の材料層の焼成 温度では焼成しない第2の基板材料層とを有する場合には、第1の基板材料層が 焼成する際に第1の基板材料層を構成している材料が第2の基板材料層に浸透し、第1の基板材料層の焼成に際しての収縮が第2の基板材料層により拘束される。従って、機械的強度に優れた外装基板を構成することができる。また、機械的強度が高められる分だけ、第1,第2の外装基板の厚みを薄くすることができ、それによって圧電共振子の小型化及び低背化を進めることができる。

[0088]

第2の発明に係る圧電発振子では、圧電共振素子の上下に第1,第2の外装基板が積層された構造において、第1,第2の外装基板が少なくとも一層の内部電極を有する多層基板により構成されている。従って、上下に配置された第1,第2の外装基板のいずれにおいてもコンデンサを構成することができるので、大きな静電容量のコンデンサを内蔵させた圧電発振子を提供することができる。また、第1,第2の外装基板のそれぞれにおいてコンデンサを構成し得るので、第1,第2の外装基板の厚みを薄くすることができ、それによって圧電発振子の薄型化及び小型化を進めることができる。

[0089]

第2の発明において、上記積層体の外表面に入力電極及び出力電極及びアース 電極が形成されており、上記三端子型コンデンサが入力電極、出力電極及びアー ス電極に接続されている場合には、本発明に従って小型で、大きな静電容量を有 するコンデンサが接続された負荷容量内蔵型の圧電発振子を提供することができ る。

[0090]

第1,第2の外装基板において、同一高さ位置に形成された第1,第2の内部電極と、第1,第2の内部電極と基板材料層を介して配置された第3の内部電極とが形成されており、第1,第2の内部電極が入力電極及び出力電極に、第3の内部電極がアース電極に接続されている場合には、第1の外装基板及び第2の外装基板のいずれにおいても、入力電極ーアース電極間及び出力電極ーアース電極間に接続されたコンデンサがそれぞれ構成される。従って、一方の外装基板において電気的接続不良が生じたとしても、他方の外装基板において入力電極ーアース電極間及び出力電極ーアース電極間にそれぞれ確実にコンデンサが構成されて

いるので、発振停止などの事故を確実に防止することができる。

[0091]

第1の外装基板に、入力電極に接続された第1の内部電極と、第1の内部電極と基板材料層を介して配置されており、かつアース電位に接続された第2の内部電極が形成されており、第2の外装基板に出力電極に接続された第3の内部電極と、アース電位に接続された第4の内部電極とが形成されている場合には、第1の外装基板及び第2の外装基板において、それぞれ、第1,第2の内部電極及び第3,第4の内部電極を大きな面積に形成することができるので、大きな静電容量のコンデンサを構成することができる。

[0092]

第2の発明において、上方の外装基板の上面に電極が形成されていない場合には、上面に電極を有しない圧電発振子を提供することができる。従って、圧電発振子の上方に他の電子部品を配置することが容易となり、かつ他の電子部品との 短絡を確実に防止することができる。

[0093]

第2の発明において、上記積層体の外表面に入力電極及び出力電極及びアース 電極が形成されており、上記三端子型コンデンサが入力電極、出力電極及びアー ス電極に接続されている場合には、本発明に従って小型で、大きな静電容量を有 するコンデンサが内蔵された圧電発振子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

(a) 及び(b) は、本発明の第1の実施例に係る圧電発振子の断面図及び及び外観を示す斜視図。

【図2】

図1に示した第1の実施例に係る圧電発振子の分解斜視図。

【図3】

図1に示した第1の実施例の圧電発振子における外装基板の構造を説明するための分解斜視図。

【図4】

第1の実施例の変形例の圧電発振子を示す外観斜視図。

【図5】

第1の実施例に係る圧電発振子の他の変形例を示す外観斜視図。

【図6】

(a) 及び(b) は、本発明の第2の実施例に係る圧電発振子において用いられる第1, 第2の外装基板の各分解斜視図。

【図7】

本発明の第3の実施例に係る圧電発振子の層の外装基板の構成を説明するため の分解斜視図。

【図8】

(a)~(d)は、第3の実施例に係る圧電発振子の変形例を説明するための 図であり、外装基板における第1,第2の材料層の配置対応の変形例を示す各断 面図。

【図9】

(a) 及び(b) は、それぞれ、従来の圧電部品の一例を示す断面図及び斜視図。

【符号の説明】

- 1 …圧電発振子
- 2…圧電共振素子
- 3, 4…第1, 第2の外装基板
- 5 … 圧電板
- 6, 7…第1, 第2の励振電極
- 8,9…第1,第2の内部電極
- 10…第3の内部電極
- 8A, 9A…第1, 第2の内部電極
- 10A…第3の内部電極
- 11…入力電極
- 12…出力電極
- 13…アース電極

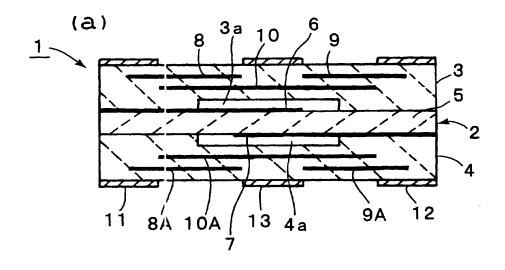
特平11-361546

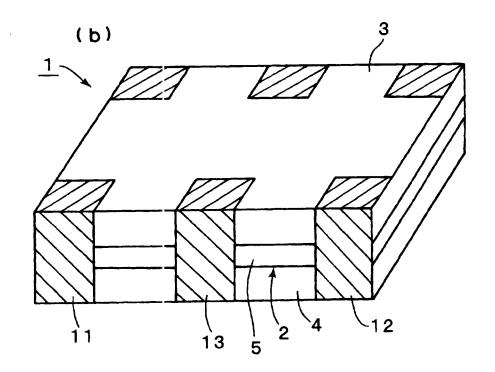
- 21…圧電発振子
- 23…第1の外装基板
- 24…第1の内部電極
- 25…第2の内部電極
- 26…基板材料層
- 31…第2の外装基板
- 32…第3の内部電極
- 33…第4の内部電極
- 3 4 …基板材料層
- 4 1 …圧電部品
- 42…第1の材料層
- 43…第2の材料層

【書類名】

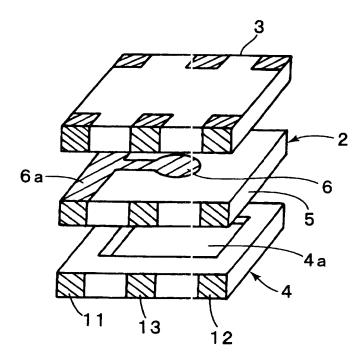
図面

【図1】

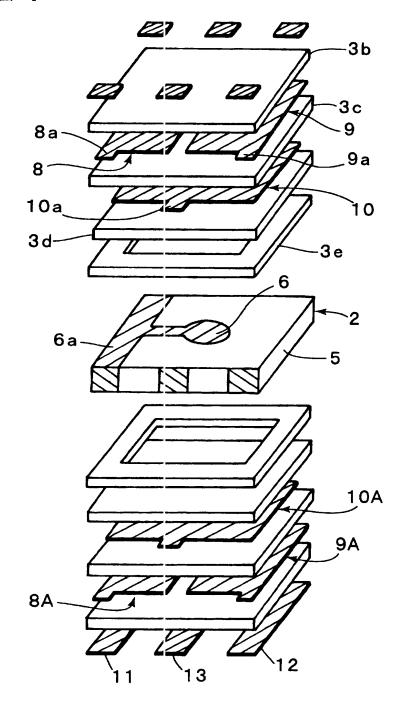




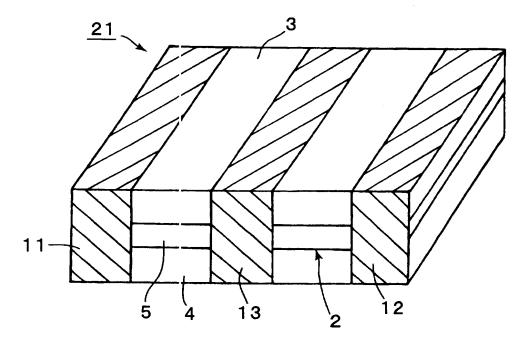
【図2】



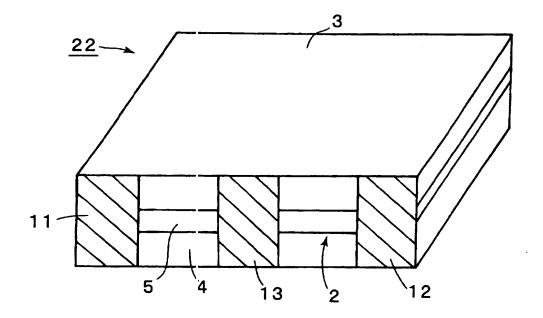
【図3】



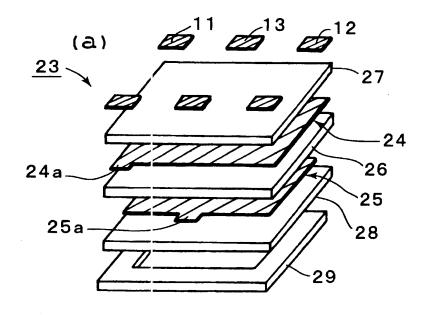
【図4】

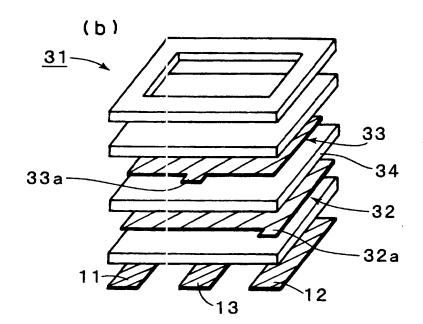


【図5】

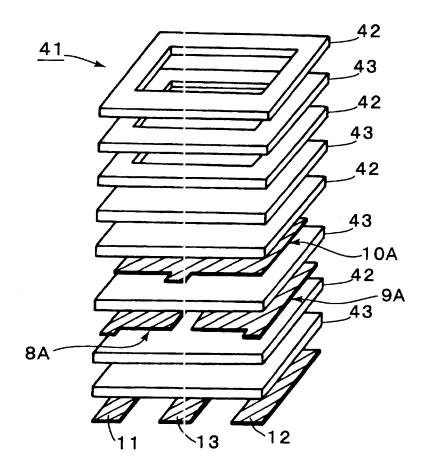


【図6】

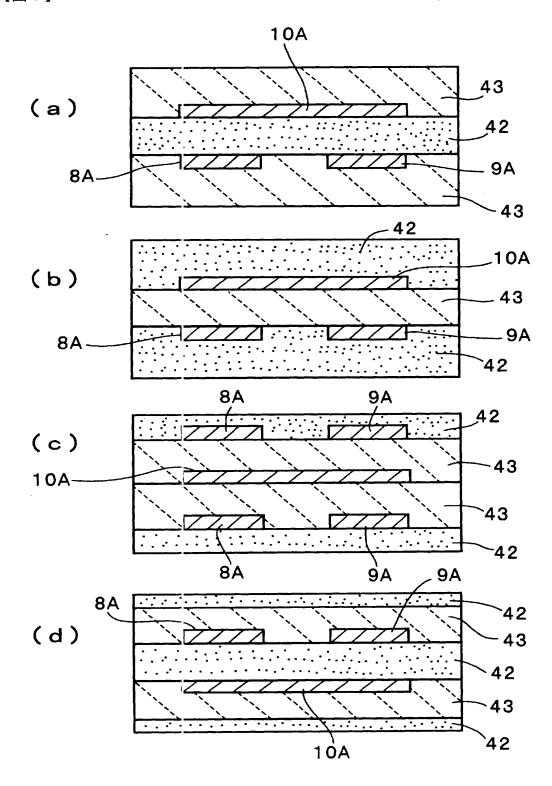




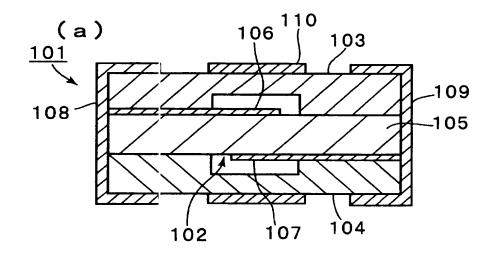
【図7】

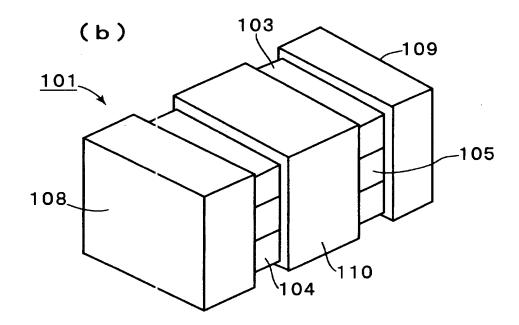


【図8】



【図9】





特平11-361546

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 小型化及び低背化が可能であり、大きな静電容量を有するコンデンサを内蔵し得る圧電共振子を提供する。

【解決手段】 板上の圧電共振素子2の上下に第1,第2の外装基板3,4 が積層されており、第1,第2の外装基板4,5が内部に内部電極8~10,8 A~10Aを有する多層基板により構成されており、内部電極8~10及び8A ~10Aによりコンデンサが構成されている圧電発振子1。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名

株式会社村田製作所